



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

Володимирська, 54, Київ-30, 01601, МСП.

E-mail: prez@nas.gov.ua. Факс: (044) 234-32-43

Телефон: канцелярія 234-51-67, 239-65-94; для довідок 239-66-66, 239-64-44

Для телеграм: Київ, Наука. ЕДРПОУ 00019270

№ 93/1624-8 «8» 08. 10. 2017 р.

На Ваш №

Керівникам
наукових установ НАН України
(за списком)

Національна академія наук України повідомляє, що з 17 по 19 жовтня 2017 року НАН України разом з компанією «Laboratory Marketing Technology (LMT) Corporation» за підтримки міністерств і відомств України проводить X Міжнародну виставку «LABComplex. Аналітика. Лабораторія. Біотехнології. HI-TECH» (далі – Виставка). Місце проведення заходу - Виставковий центр «КиївЕкспоПлаза» (м. Київ, вул. Салютна, 2-б, метро «Нивки»).

Під час роботи Виставки приладобудівними компаніями Instron, Bruker Corporation, Carl Zeiss, Leica, Fischer Scientific, SHIMADZU, а також фірмами, зокрема INTERTECH Corporation, АЛТ Україна Лтд, ШимЮкрейн, MixLab, буде продемонстровано сучасне наукове і лабораторне обладнання всесвітньо відомих виробників. Впродовж роботи Виставки також відбудуться науково-практичні конференції, семінари, тренінги за участю компаній-виробників і дистриб'юторів наукового обладнання.

У рамках Виставки 17 жовтня 2017 року в конференц-залі №8 пав. №3 для широкого загалу фахівців відбудеться **VIII Науково-практична конференція НАН України «Новітні розробки наукового обладнання провідних приладобудівних компаній. Розвиток центрів колективного користування в НАН України»** (програма додається), на якій представники провідних компаній з виробництва наукового обладнання зроблять доповіді щодо сучасних розробок. Під час роботи круглого столу обговорюватимуться питання подальшого розвитку центрів колективного користування та їх матеріально-технічного забезпечення.

З програмою Міжнародної виставки можна ознайомитись на сайті <http://labcomplex.com>.

Додаток: програма на 2 стор.

Головний учений секретар
Національної академії наук України
академік НАН України

В.Л. Богданов

**VIII Науково-практична конференція НАН України
«Новітні розробки наукового обладнання провідних
приладобудівних компаній. Розвиток центрів колективного
користування в НАН України»**

Організаційний комітет:

ак. НАН України В.Ю. Сторіжко	– голова конференції, голова Міжвідомчої ради з наукового приладобудування при Президії НАН України
к.філос.н. О.Н. Кубальський	– заст. голови, перший заступник головного вченого секретаря НАН України – начальник Науково-організаційного відділу Президії НАН України
к.ф.-м.н. В.Л. Майстренко	– заступник начальника Науково-організаційного відділу Президії НАН України
к.ф.-м.н. В.А. Котенко	– заступник начальника Науково-організаційного відділу Президії НАН України
к.ф.-м.н. Ю.І. Жирко	– секретар Комісії з питань модернізації парку наукових приладів та обладнання НАН України
к.т.н. О.Я. Колтун	– директор Експозиційного центру «Наука» НАН України
к.т.н. В.І. Костецький	– секретар конференції

ПРОГРАМА

17 жовтня 2017 року, конференц-зал №8

Час	Назва доповіді	Доповідач
11.00 – 11.05	Вступна промова на відкритті науково-практичної конференції	Голова конференції акад. НАН України Сторіжко Володимир Юхимович
11.05 – 11.30	Розробка портативного широкографічного приладу для безконтактної діагностики конструкцій із металевих і композиційних матеріалів	Савицький В.В., к.т.н., с.н.с. Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України
11.30 – 11.50	Розробка системи вимірювання трибологічних характеристик тонких плівок	Марченко О.А., чл.-кор. НАН України, зав. відділу Інституту фізики НАН України
11.50 – 12.10	Розробка та створення малогабаритного метеорологічного радіолокатора Ка-діапазону для наукових досліджень	Варвів Д.М., чл.-кор. НАН України, заст. директора Радіоастрономічного інституту НАН України
12.10 – 12.40	ПЕРЕРВА	
12.40 – 13.00	Сучасне науково-аналітичне обладнання для науки та промисловості від японської компанії Tokyo Boeki Technology Ltd	представник компанії Токуо Боекі
13.00 – 13.20	Сучасні рішення компанії Leica Microsystems для мікроскопії та пробопідготовки для електронної мікроскопії	представник компанії АЛТ Україна Лтд

13.20 – 13.40	Обладнання для елементного, молекулярного, термоаналізу та обладнання для аналізу поверхні, що пропонує компанія INTERTECH Corporation	представник компанії INTERTECH Corporation
13.40 – 14.00	Практичний досвід використання випробувального обладнання Instron® в наукових організаціях і промисловому комплексі України. Важливість та необхідність послуг простежуваної калібровки за міжнародними стандартами	представник компанії LECO
14.00 – 14.20	Новітні розробки корпорації SHIMADZU в галузі аналітичного приладобудування	представник компанії ШимЮкрейн
14.20 – 14.40	Атомно-силова мікроскопія Bruker: від атомної роздільної здатності до динаміки процесів на поверхні	представник компанії OPTEC LLC
14.40 – 15.00	Мас-спектрометри з індуктивно-зв'язаною плазмою (ICP-MS): характеристики, принцип роботи, застосування	представник компанії MixLab
15.00 – 16.30	Круглий стіл – Щодо розвитку центрів колективного користування в НАН України	за участю вчених України, представників фірм-виробників, Організаційного комітету конференції